Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/568,279	ALLAN, GORDON JOHN
Examiner	Art Unit
QUAN TRA	2816

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
			·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		, ,	
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	`.	-	
	, <u> </u>		
	•		
		·	

SEARCH N (INCLUDING SEARC)
······································	DATE	EXMR
limited searh 327/149, 158	8/30/2007	QT
•		
•		•
	,	
•		,